高熵中心材料測試服務儀器說明表

|  |  |
| --- | --- |
| 儀器名稱 | 中文： 高解析度熱場發掃描式電子顯微鏡 |
| 英文：Zeiss Gemini 300 Scanning Electron Microscope | 簡稱 |  |
| 廠牌 | Carl Zeiss | 國別 | 德國 |
| 型號 | Gemini 300 | 放置地點 | 清華實驗室R328 |
| 主要附件 | 1. Oxford Instrument ULTIM Max 40能量散佈光譜儀 (EDS)2. Oxford Instrument Symmetry S2 背向散射電子繞射儀 (EBSD) |
| 重要規格 | 1. 電子源：熱場發射式2. 加速電壓：0.02 ~ 30 kV3. 解析度：0.6±0.1 nm @ 15 kV .0.9±0.2 nm @ 1 kV4. 放大倍率：12 - 2,000,000倍 |
| 儀器性能 | EBSD分析可搭配EDS一併使用 |
| 服務項目 | 電子影像拍攝 (SEI/BEI)能量色散X射線譜分析 (EDS)背向散射電子繞射分析 (EBSD) |
| 服務時段 | 非國定假日之每週一、二、四、五 14:00 ~ 17:00 |
| 試片規格 | 直徑<32 mm 、厚度<15 mm之圓柱體或小於20 mm x 20 mm x 15 mm之矩形體，且不可為低熔點、易揮發或含水之樣品。若有其他需求，請聯絡管理員。 |
| 收費方式 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 使用對象服務項目 | 學研單位 | 業界廠商 |
| SEI/BEI | 1250元/時 | 1400元/時 |
| SEI/BEI + EDS | 1500元/時 | 1750元/時 |
| SEI/BEI + EBSD | 2000元/時 | 2450元/時 |
| SEI/BEI+ EDS + EBSD | 2250元/時 | 2750元/時 |
| TDK | 3000元/時 | 3600元/時 |
| 鍍白金 | 250元/次 | 750元/次 |

註1：使用時間未滿1小時，以1小時計。 |
| 設備預覽 |  |
| 指導教授 | 葉安洲 教授 | TEL | (03)5715131#33897 | E-MAIL | yehac@mx.nthu.edu.tw |
| 管理人員 | 李卓倫 博士 | TEL | (03)5715131#33814 | E-MAIL | a0920989910@gmail.com |